# (2) Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-203866(2002): "METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE"

The following is a brief description of the invention disclosed in this publication.

The rear surface 1a of a semiconductor device 1 is adhered to a radiating plate 5. A liquid or tape-like underfill resin 4 is coated or arranged on a mounting surface 3a of a wiring substrate 3. The radiating plate 5 is arranged on the wiring substrate 3 so that a projection electrode formation surface of the semiconductor device 1 is opposed to the wiring substrate 3 with the underfill resin 4 interposed therebetween and the radiating plate 5 is opposed to the wiring substrate 3 with the underfill resin 4 interposed therebetween. The semiconductor device 1 is mounted as a flip chip on the wiring substrate 3, the underfill resin 4 is cured and the radiating plate 5 and the semiconductor device 1 are adhered to the wiring substrate 3.

#### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-203866 (P2002-203866A)

(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51) Int.Cl.7		識別記号
H01L	21/56	
	23/12	501

F I H O 1 L 21/56 デーマコート\*(参考) E 5 F 0 6 1

23/12

501B

## 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願2001-780(P2001-780)	(71) 出願人	000005223
			富士通株式会社
(22)出顧日 平成13年1月5日	平成13年1月5日(2001.1.5)		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
			1号
		(72)発明者	山邊 泰史
			福島県会津若松市門田町工業団地4番地
			株式会社富士通東北エレクトロニクス内
		(72)発明者	清水 敦和
			神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
			1号 富士通株式会社内
		(74)代理人	100070150
			弁理士 伊東 忠彦

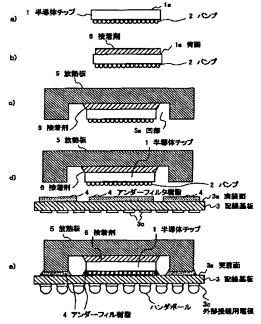
## (54) 【発明の名称】 半導体装置製造方法

### (57)【要約】

【課題】 本発明は、アンダーフィル樹脂を硬化させる 工程と放熱板を接着固定する工程とを実質的に同時に行 うことにより、工程数を低減した半導体装置製造方法を 提供することを課題とする。

【解決手段】 半導体素子1の背面1aを放熱板5に接着する。配線基板3の実装面3aに液状又はテープ状のアンダーフィル樹脂4を塗布又は配置する。半導体素子1の突起電極形成面がアンダーフィル樹脂4を挟んで配線基板3に対向すると共に放熱板5がアンダーフィル樹脂4を挟んで配線基板3に対向するように、放熱板5を配線基板3上に配置する。半導体素子1を配線基板3に対してフリップチップ実装すると共に、アンダーフィル樹脂4を硬化させ、放熱板5及び半導体素子1を配線基板3に接着する。

## 本発明の一実施の形態による半導体装置製造工程を説明するための図



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 放熱板を有する半導体装置の製造方法で あって、

1

半導体素子の突起電極形成面とは反対側の背面を放熱板 に接着し、

配線基板の実装面の所定の位置に液状のアンダーフィル 樹脂を塗布する工程と、

前記半導体素子の突起電極形成面が前記アンダーフィル 樹脂を挟んで前記配線基板に対向すると共に前記放熱板 が前記アンダーフィル樹脂を挟んで前記配線基板に対向 10 ととが行われている。一般的、このような放熱板は半導 するように、前記放熱板を前記配線基板上に配置し、 前記半導体素子を前記配線基板に対してフリップチップ 実装すると共に、前記アンダーフィル樹脂を硬化させ、 前記放熱板及び前記半導体素子を前記配線基板に接着す る各工程を有することを特徴とする半導体装置製造方

【請求項2】 請求項1記載の半導体装置製造方法であ って、

前記放熱板及び前記半導体素子を前記配線基板に接着す る工程は、前記半導体素子を前記配線基板に対してフリ ップチップ実装した後に、前記アンダーフィル樹脂を加 熱硬化させる工程を含むことを特徴とする半導体装置製 造方法。

【請求項3】 放熱板を有する半導体装置の製造方法で あって、

半導体素子の突起電極形成面とは反対側の背面を放熱板 に接着し、

配線基板の実装面の所定の位置にテープ状又はフィルム 状のアンダーフィル樹脂を配置する工程と、

樹脂を挟んで前記配線基板に対向すると共に前記放熱板 が前記アンダーフィル樹脂を挟んで前記配線基板に対向 するように、前記放熱板を前記配線基板上に配置し、 前記半導体素子を前記配線基板に対してフリップチップ 実装すると共に、前記アンダーフィル樹脂を硬化させ、 前記放熱板及び前記半導体素子を前記配線基板に接着す る各工程を有することを特徴とする半導体装置製造方 法。

【請求項4】 請求項1乃至3のうちいずれか一項記載 の半導体装置製造方法であって、

前記放熱板を前記配線基板に接着するアンダーフィル樹 脂は、前記半導体素子を前記配線基板に接着するための アンダーフィル樹脂とは異なる接着剤であることを特徴 とする半導体装置製造方法。

【請求項5】 請求項1乃至3のうちいずれか一項記載 の半導体装置製造方法であって、

前記アンダーフィル樹脂は前記配線基板の前記実装面の 全体に塗布又は配置されることを特徴とする半導体装置 製造方法。

【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体装置製造方法 に係わり、特に放熱板により半導体素子の放熱を行う半 導体装置の製造方法に関する。

【0002】近年、半導体素子の外部接続電極として半 田ボールを設け、半導体素子を配線基板にフリップチッ ブ実装して半導体装置を形成することが行われている。 また、フリップチップ実装した半導体素子の背面に放熱 板を設けることにより半導体素子の温度上昇を抑制する 体素子の背面に接触して半導体素子により発生する熱を 外部に放出する。

#### [0003]

【従来の技術】半導体チップを配線基板にフリップチッ プ実装することにより形成された半導体装置では、半導 体チップの素材であるシリコンと半導体チップが実装さ れる配線基板の材質との熱膨張率の差に起因して、実装 後に配線基板が変形したり、半導体チップのハンダ接続 部が剥がれてしまうといった問題が生じることがある。 【0004】とのような問題を防止するために、半導体 チップと配線基板との間にアンダーフィル樹脂を充填 し、半導体チップと配線基板との接合を強化することが おこなわれている。

【0005】図1は放熱板を有するフリップチップ型半 導体装置の従来の製造工程を説明するための図である。 【0006】まず、図1 (a) に示すように、半導体チ ップ(半導体素子)1に突起電極としてバンプ2を形成 し、バンプ2が配線基板3に対向するように半導体チッ プ1を配置する。次に、図1(b)に示すように、半導 前記半導体素子の突起電極形成面が前記アンダーフィル 30 体チップ 1 を配線基板 3 の実装面 3 a にフリップチップ 実装する。なお、配線基板3の実装面3aの反対側の端 子面3 b には、外部接続用電極3 c が形成されている。 【0007】そして、半導体チップ1をフリップチップ 実装した後に、図l(c)に示すように、半導体チップ 1と配線基板3との間にアンダーフィル樹脂4を充填す る。アンダーフィル樹脂4の充填は、図2に示すよう に、半導体チップ1の周囲から半導体チップ1と半導体 基板3との間に液体状のアンダーフィル樹脂4を流しこ むことにより行われる。

> 【0008】すなわち、図2(a)に示すように、ディ 40 スペンサ9により半導体チップ1の周囲に液体状のアン ダーフィル樹脂4を供給する。供給された液体状のアン ダーフィル樹脂4は、図2(b)に示すように、毛細管 現象により半導体チップ1と配線基板3の実装面3aと の間に進入していく。そして、最終的に図2(c)に示 すように(図1(c)に相当)、アンダーフィル樹脂4 は半導体チップ1と配線基板3との間の間隙に充填さ れ、充填されたアンダーフィル樹脂4は加熱硬化され

50 【0009】アンダーフィル樹脂4の硬化が終了する

と、図1 (d) に示すように、半導体チップ1の背面1 aに接着剤6が設けられ、その上から放熱板5が配置さ れる。放熱板5は凹部5aを有しており、半導体チップ 1が凹部5aに収容されるように配置される。ととで、 放熱板5の配線基板3に接触する面には予め接着剤7が 設けられている。

【0010】次に、図1(e)に示すように、放熱板5 が配線基板3の実装面3aに接着剤7を介して載置され た状態で、接着剤7を加熱硬化させることにより、放熱 板5を配線基板3に固定する。この際、半導体チップ1 の背面1aに設けられた接着剤6は放熱板5の凹部5a の内面に接触して半導体チップ1と放熱板5との間の間 隙に充填され、接着剤7と同時に加熱硬化される。 な お、接着剤6は熱伝導性の良好な充填剤等が混合された 樹脂であり、半導体チップにより発生した熱を放熱板5 に伝える機能を果たす。そして、配線基板3の外部接続 用電極3 c 上に外部接続用突起電極として半田ボール8 が形成され、半導体装置が完成する。

【0011】上述の半導体装置製造方法では、アンダー フィル樹脂4の充填に毛細管現象を利用しているため充 20 填時間が長くなり、半導体装置製造工程が長くなるとい う問題がある。このような問題を解決するために、アン ダーフィル樹脂4を配線基板3の実装面3aに予め配設 しておく方法が提案されている。

【0012】図3はテープ状に形成したアンダーフィル 樹脂を利用した方法を説明するための図である。との方 法では、アンダーフィル樹脂4をテープ或いはフィルム の形態に形成しておく。テープ状のアンダーフィル樹脂 4は、図3(a)に示すように、予め配線基板3の実装 面3aに配置する。そして、図3(b)に示すように、 テープ状のアンダーフィル樹脂4の上に半導体チップ1 を載置する。次に、図3 (c) に示すように、半導体チ ップ1を加圧しながら加熱することにより、テープ状の アンダーフィル樹脂4を軟化させて半導体チップ1をフ リップチップ実装すると同時に、軟化させたアンダーフ ィル樹脂4を再び硬化させる。

【0013】図4は、液体状のアンダーフィル樹脂を予 め配線基板に塗布しておく方法を説明するための図であ る。まず、図4 (a) に示すように、ディスペンサ9 に 面3aに塗布する。そして、図4(b)に示すように、 液体状のアンダーフィル樹脂4の上に半導体チップ1を 載置する。次に、図4(c)に示すように、半導体チッ プ1を加圧しながら加熱することにより、半導体チップ 1をフリップチップ実装すると同時に、アンダーフィル 樹脂4を加熱硬化させる。あるいは、半導体チップ1を フリップチップ実装した後に加熱してアンダーフィル樹 脂4を硬化させる場合もある。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】上述の従来の半導体装 50

置製造方法では、半導体チップ1を固定するためのアン ダーフィル樹脂4を硬化させる工程(図1(c)に示す 工程)と、放熱板5を配線基板3及び半導体チップ1の 背面1aに接着する工程(図1(e)に示す工程)とが 異なる工程で実施されており、半導体装置の製造工程が 複雑化していた。

【0015】本発明は上記の点に鑑みてなされたもので あり、アンダーフィル樹脂を硬化させる工程と放熱板を 接着固定する工程とを実質的に同時に行うことにより、 工程数を低減した半導体装置製造方法を提供することを 目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた めに本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴 とするものである。

【0017】請求項1記載の発明は、放熱板を有する半 導体装置の製造方法であって、半導体素子の突起電極形 成面とは反対側の背面を放熱板に接着し、配線基板の実 装面の所定の位置に液状のアンダーフィル樹脂を塗布す る工程と、前記半導体素子の突起電極形成面が前記アン ダーフィル樹脂を挟んで前記配線基板に対向すると共に 前記放熱板が前記アンダーフィル樹脂を挟んで前記配線 基板に対向するように、前記放熱板を前記配線基板上に 配置し、前記半導体素子を前記配線基板に対してフリッ ブチップ実装すると共に、前記アンダーフィル樹脂を硬 化させ、前記放熱板及び前記半導体素子を前記配線基板 に接着する各工程を有することを特徴とするものであ る。

【0018】請求項2記載の発明は、請求項1記載の半 導体装置製造方法であって、前記放熱板及び前記半導体 素子を前記配線基板に接着する工程は、前記半導体素子 を前記配線基板に対してフリップチップ実装した後に、 前記アンダーフィル樹脂を加熱硬化させる工程を含むこ とを特徴とするものである。

【0019】請求項3記載の発明は、放熱板を有する半 導体装置の製造方法であって、半導体素子の突起電極形 成面とは反対側の背面を放熱板に接着し、配線基板の実 装面の所定の位置にテープ状又はフィルム状のアンダー フィル樹脂を配置する工程と、前記半導体素子の突起電 より液体状のアンダーフィル樹脂4を配線基板3の実装 40 極形成面が前記アンダーフィル樹脂を挟んで前記配線基 板に対向すると共に前記放熱板が前記アンダーフィル樹 脂を挟んで前記配線基板に対向するように、前記放熱板 を前記配線基板上に配置し、前記半導体素子を前記配線 基板に対してフリップチップ実装すると共に、前記アン ダーフィル樹脂を硬化させ、前記放熱板及び前記半導体 素子を前記配線基板に接着する各工程を有することを特 徴とするものである。

> 【0020】請求項4記載の発明は、請求項1乃至3の うちいずれか一項記載の半導体装置製造方法であって、 前記放熱板を前記配線基板に接着するアンダーフィル樹

脂は、前記半導体素子を前記配線基板に接着するための アンダーフィル樹脂とは異なる接着剤であることを特徴 とするものである。

【0021】請求項5記載の発明は、請求項1乃至3の うちいずれか一項記載の半導体装置製造方法であって、 前記アンダーフィル樹脂は前記配線基板の前記実装面の 全体に塗布又は配置されることを特徴とするものであ る。上記した各手段は、次のように作用する。

【0022】請求項1乃至3記載の発明によれば、予め 半導体素子を放熱板に接着しておくことにより、半導体 素子をフリップチップ実装する工程においてアンダーフィル樹脂を硬化させて半導体素子を回路基板に接着する と共に放熱板も回路基板に接着することができる。した がって、従来別工程で行われていた半導体素子の接着と 放熱板の接着とを一つの工程で行うことができ、半導体 装置製造工程の工程数を減少することができる。

【0023】また、請求項4記載の発明によれば、放熱 板の接着及び半導体素子の接着の各々に最適な材質の接 着剤(アンダーフィル樹脂)を用いることができ、半導 体装置の信頼性が向上する。

【0024】また、請求項5記載の発明によれば、配線 基板の実装面に選択的にアンダーフィル樹脂を塗布又は 配置する必要がなくなるため、アンダーフィル樹脂を塗 布又は配置する工程が簡略化される。

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。

【0025】図5は本発明の一実施の形態による半導体 装置の製造工程を説明するための図である。図5において、図1に示す構成部品と同等な部品には同じ符号を付 す。

【0026】本実施の形態による製造方法により製造される半導体装置は、フリップチップ型であり、半導体チップを冷却するための放熱板が設けられたものである。【0027】まず、図5(a)に示すように、半導体チップ1に突起電極として半田バンプ等からなるバンプ2を形成する。次に、図5(b)に示すように、半導体チップ1の背面1aに接着剤6を塗布する。接着剤6は半導体チップ1で発生した熱を放熱板5に伝達するために設けられる接着剤であり、熱伝導率のよいAgベースト等が用いられる。

【0028】次に、図5(c)に示すように、半導体チップ1を放熱板5の凹部5aに配置する。この際、半導体チップ1はベスート状の接着剤6により凹部5aの内面に接着固定される。なお、放熱板5は、金属材料、無機材料あるいは金属無機複合材料等、熱伝導率のよい材料であれば様々な材料を用いることができる。

【0029】次に、図5(d)に示すように、半導体チップ1が接着固定された放熱板5を配線基板3の上に位置決めする。ことで、配線基板3の実装面3aの所定の位置には予め液状のアンダーフィル樹脂4が塗布されて 50

いる。アンダーフィル樹脂4は、半導体チップ1がフリップチップ実装される部位、及び放熱板5が接触する部位に対して配置される。なお、液状のアンダーフィル樹脂4ではなく、テープ状又はフィルム状のアンダーフィル樹脂4を配線基板3の実装面3aの所定の位置に配置することとしてもよい。

【0030】次に、図5(e)に示すように、放熱板5を配線基板3の実装面3aに載置して加圧及び加熱する。これにより、実装基板3の実装面3aに塗布又は配置されていたアンダーフィル樹脂4は、放熱板5及び半導体チップ1と配線基板3との間に挟まれて加熱される。テープ状又はフィルム状のアンダーフィル樹脂4の場合は加熱により軟化する。この際、放熱板5の凹部5aに接着固定されていた半導体チップ1は回路基板3にフリップチップ接合される。

【0031】そして、更に加熱することにより、半導体チップ1と回路基板3との間のアンダーフィル樹脂4は硬化し、半導体チップ1は回路基板3の実装面3aに強固に接着される。これと同時に、放熱板5と回路基板3の実装面3aとの間のアンダーフィル樹脂4も硬化し、放熱板5は回路基板3に強固に接着される。その後、配線基板3の外部接続用電極3cに半田ボール8が形成され、半導体装置が完成する。

【0032】以上のように、本実施の形態の半導体装置 製造方法によれば、半導体チップ1は予め放熱板5の凹 部に接着剤6により固定されているため、半導体チップ 1を回路基板3に接着するためのアンダーフィル樹脂4 を硬化させる工程と、放熱板5を配線基板3に接着固定 する工程とを実質的に同時に行うことができ、工程数が 30 低減された半導体装置製造方法を実現することができ

【0033】図6は上述の実施の形態の変形例を説明するための図である。図6に示す変形例では、放熱板5を配線基板3に固定するための接着剤を、アンダーフィル樹脂4とは異なる接着剤7としている。すなわち、アンダーフィル樹脂4は半導体チップ1の材質に合わせて選定し、半導体チップ1とは材質の異なる放熱板5を固定するための接着剤7は放熱板5の接着に適した接着剤を選定するものである。

40 【0034】したがって、上述の実施の形態における図 5 (d) に示す工程において、放熱板5が接着される部 位に対応する配線基板の位置にはテープ状又はフィルム 状の接着剤7が配置され、半導体チップが実装される部 位にはテープ状又はフィルム状のアンダーフィル樹脂4 が配置される。なお、接着剤7は、回路基板3の実装面3 a に配置される必要はなく、放熱板5に配置されてもよい。この変形例によれば、半導体チップ1及び放熱板5の各々に最適な接着剤を別個に選定することができ、半導体装置の信頼性が向上する。

50 【0035】図7は上述の実施の形態の他の変形例を説

明するための図である。図7に示す変形例では、アンダ ーフィル樹脂4を配線基板3の実装面のほぼ全域にわた って塗布している。すなわち、アンダーフィル樹脂4は 最終的に硬化されるものであり、放熱板5及び半導体チ ップ1が配置される部位以外の部分に存在していても実 質的に半導体装置の機能に影響はない。

【0036】このように、アンダーフィル樹脂4を塗布 する部位を半導体チップ1及び放熱板5が載置される領 域に限定しなくても問題はないので、アンダーフィル樹 脂4を配線基板3の実装面3aのほぼ全域にわたって塗 10 布することができる。これにより、アンダーフィル樹脂 4を選択的に塗布するという煩雑な工程が不要となり、 半導体製造工程を簡素化することができる。

【0037】なお、液状のアンダーフィル樹脂4を配線 基板3の実装面3aに塗布してもよく、あるいはテープ 状又はフィルム状のアンダーフィル樹脂4を実装面3 a 上に配置してもよい。

【発明の効果】上述の如く本発明によれば、次に述べる 種々の効果を実現することができる。

【0038】請求項1乃至3記載の発明によれば、予め 20 半導体素子を放熱板に接着しておくことにより、半導体 素子をフリップチップ実装する工程においてアンダーフ ィル樹脂を硬化させて半導体素子を回路基板に接着する と共に放熱板も回路基板に接着することができる。した がって、従来別工程で行われていた半導体素子の接着と 放熱板の接着とを一つの工程で行うことができ、半導体 装置製造工程の工程数を減少することができる。

【0039】また、請求項4記載の発明によれば、放熱 板の接着及び半導体素子の接着の各々に最適な材質の接 着剤(アンダーフィル樹脂)を用いることができ、半導 30 6,7 接着剤 体装置の信頼性が向上する。

\*【0040】また、請求項5記載の発明によれば、配線 基板の実装面に選択的にアンダーフィル樹脂を塗布又は 配置する必要がなくなるため、アンダーフィル樹脂を塗 布又は配置する工程が簡略化される。

【図面の簡単な説明】

【図1】放熱板を有するフリップチップ型半導体装置の 従来の製造工程を説明するための図である。

【図2】アンダーフィル樹脂を充填するための方法を説 明するための図である。

【図3】アンダーフィル樹脂を充填するための他の方法 を説明するための図である。

【図4】アンダーフィル樹脂を充填するための更に他の 方法を説明するための図である。

【図5】本発明の一実施の形態による半導体装置製造工 程を説明するための図である。

【図6】図5に示す半導体装置製造方法の変形例を説明 するための図である。

【図7】図5に示す半導体装置製造方法の他の変形例を 説明するための図である。

【符号の説明】

1 半導体チップ

la 背面

2 バンプ

3 配線基板

3 a 実装面

3 b 端子面

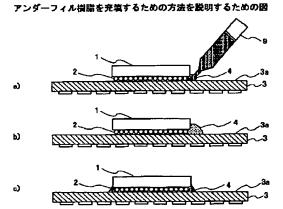
3 c 外部接続用電極

4 アンダーフィル樹脂

5 放熱板

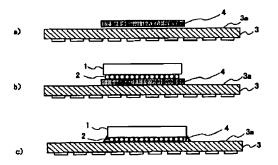
8 半田ボール

[図2]



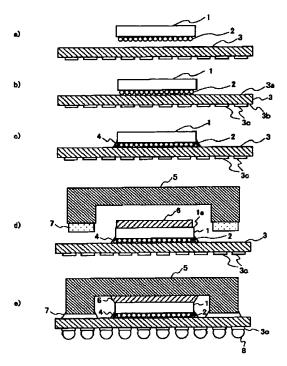
[図3]

アンダーフィル樹脂を充填するための他の方法を説明するための国



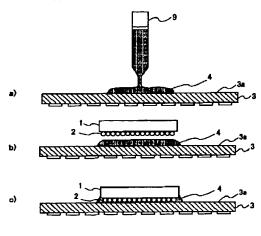
【図1】

#### 放熱板を有するフリップチップ型半導体装置の 従来の製造工程を説明するための図



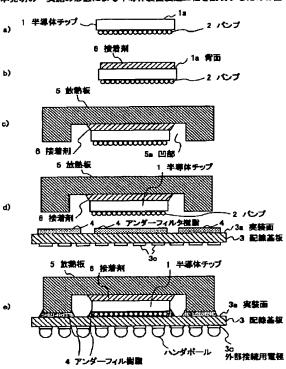
【図4】

## アンダーフィル省間を充填するための更に他の方法を説明するための国



【図5】

## 木発明の一実施の影散による半導体装置製造工程を説明するための图

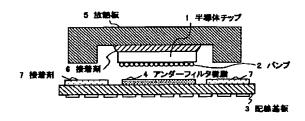


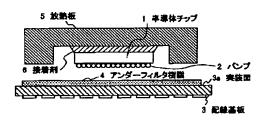
【図6】

## 図5に示す半導体装置製造方法の変形例を説明するための図

【図7】

## 図5に示す半導体装置製造方法の他の変形例を説明するための図





フロントページの続き

(72)発明者 貫和 大

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 (72)発明者 井原 匠

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内

(72)発明者 戸井田 安司

福島県会津若松市門田町工業団地4番地株式会社富士通東北エレクトロニクス内

Fターム(参考) 5F061 AA01 BA03 CA10 FA06